

54-я Международная Тулиновская конференция по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами Москва, МГУ им М.В. Ломоносова, 27-29 мая 2025



ВЛИЯНИЕ АТОМНОГО ФОРМ – ФАКТОРА НА ЭФФЕКТ КАНАЛИРОВАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ КРЕМНИЯ /

The effect of the atomic form factor on he channeling effect in a silicon crystal

¹Кощеев Владимир Петрович <u>²Штанов Юрий Николаевич</u> University Тюменский индустриальный университет СУРГУТ

¹⁾ E-mail: <u>koshcheev1@yandex.ru</u> тел.: +7985-476-16-19 ²⁾E-mail: <u>yuran1987@mail.ru</u> тел.:+7922-417-40-22

Теория

Известно [1], что потенциальная энергия иона в осевом канале кристалла может быть построена с помощью разложения в тригонометрический ряд Фурье атомного форм-фактора

$$U(x,y) = d^{-3} \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{j=1}^{8} V(g) \exp(-\sigma^2 g^2/2) \cos\left[2\pi n_x (x-x_j)/a_x + 2\pi n_y (y-y_j)/a_y\right], \quad (1)$$

где σ^2 средний квадрат амплитуды тепловых колебаний атомов кристалла; $g^2 = (2\pi n_x/a_x)^2 + (2\pi n_y/a_y)^2$ – квадрат компоненты вектора обратной решетки; a_x, a_y –

периодичности расположения атомов.

^{1.} В. П. Кощеев, Д. А. Моргун, Т. А. Панина, Ю. Н. Штанов. Компьютерное моделирование стохастической динамики эффекта каналирования – Сургут : ООО "Печатный мир", 2017. – 170 с. – (25 лет СурГУ). – ISBN 978-5-6040248-5-0. – EDN YQWUHJ. https://elibrary.ru/item.asp?id=36608128

Теория

V(g) — компонента Фурье потенциальной энергии взаимодействия иона с атомом была

построена в [2] в первом порядке теории возмущений

$$V(g) = \frac{4\pi Z_1 Z_2 e^2}{g^2} \left(1 - \frac{F(g)}{Z_2}\right),$$
(2)

где F(g) атомный форм-фактор для атома кристалла.

Теория

Тогда для случая Si(3p) запишем в виде

$$F(g) = \int n_1(\mathbf{r}) \exp(-i\mathbf{g}\mathbf{r}) d^3r , \qquad (3)$$

где
$$n(\mathbf{r}) = 2|\psi_{1s}(\mathbf{r})|^2 + 2|\psi_{2s}(\mathbf{r})|^2 + 6|\psi_{2p}(\mathbf{r})|^2 + 2|\psi_{3s}(\mathbf{r})|^2 + 2|\psi_{3p}(\mathbf{r})|^2 -$$
электронная

плотность для атома кремния и постоянная решетки кристалла кремния d = 5.4307 A и $\sqrt{\sigma^2} = 0.0753 \text{ Å}$.

Волновые функции в формуле (3), которые аппроксимируют решения уравнения Хартри-Фока, представлены в [2].

^{2.} *Clementi E., Roetti C.* // Atomic Data Nucl. Data Tables. 1974. V. 14. № 3. P. 177. https://doi.org/<u>10.1016/S0092-640X(74)80016-1</u>



Рис.1. Атомный форм-фактор в приближении Хартри-Фока для нейтрального атома кремния в состоянии 3р – сплошная красная линия; приближении Дойля-Тёрнера – сплошная черная линия; приближении Мольер – сплошная зеленая линия.

Fig.1. The atomic form factor in the Hartree-Fock approximation for a neutral silicon atom in the 3p state is a **solid red line**; the Doyle–Turner approximation is a **solid black line**; the Moliere approximation is a **solid green line**.



Рис.2. Непрерывный потенциал взаимодействия для <110> кристалла кремния при T=300К в приближении Хартри-Фока.

Fig.2. The continuous interaction potential for <110> silicon crystals at T=300K in the Hartree-Fock approximation.



Рис.3. Непрерывный потенциал взаимодействия для <110> кристалла кремния при T=300К в приближении Хартри-Фока – сплошная красная линия; приближении Дойля-Тёрнера – сплошная черная линия; приближении Мольер – сплошная зеленая линия.

Fig.3. The continuous interaction potential for <110> silicon crystals at T=300K in the Hartree-Fock approximation is a solid red line; in the Doyle–Turner approximation, it is a **solid black line**; in the Moliere approximation, it is a solid green line. ₇



Рис.4. Электронная плотность для <110> кристалла кремния при T=300К в приближении Хартри-Фока – сплошная красная линия; приближении Дойля-Тёрнера – сплошная черная линия; приближении Мольер – сплошная зеленая линия.

Fig.4. The electron density for <110> silicon crystals at T=300K in the Hartree-Fock approximation is a solid red line; in the Doyle–Turner approximation, it is a **solid black line**; in the Moliere approximation, it is a **solid green line**.



- Рис.5. Траектории надбарьерных и подбарьерных частиц для электронов с энергией 855 МэВ в (111) плоскостном канале кремния. Сплошной красной линией обозначен расчет для приближения Хартри-Фока, а сплошной черной линией – приближения Дойля-Тёрнера.
- **Fig.5.** Trajectories of sup-barrier and sub-barrier particles for electrons with an energy of 855 MeV in a (111) planar channels by silicon. The solid red line shows the calculation for the Hartree-Fock approximation, and the solid black line shows the Doyle-Turner approximation.



Рис.6. Сила взаимодействия $F(x, y) = -\partial U(x, y)/\partial x$ для электронов с энергией 855 МэВ в (111) плоскостном канале кремния. Сплошной красной линией обозначен расчет для приближения Хартри-Фока, а сплошной черной линией – приближения Дойля-Тёрнера.

Fig.6. The force of interaction $F(x, y) = -\partial U(x, y)/\partial x$ for electrons with an energy of 855 MeV in a (111) planar channel by silicon. The solid red line indicates the calculation for the Hartree-Fock approximation, and the **solid black line** indicates the Doyle-Turner approximation.



- Рис.7. Угловое распределение пучка электронов с энергией 855 МэВ в (111) плоскостном канале кремния. Радиус изгиба кристалла равен 33.5 мм. На рисунке обозначены: эксперимент [4] кружками; результаты компьютерного моделирования:
- в приближении Хартри-Фока сплошная красная линия (L=30.5мкм);
- приближении Дойля-Тёрнера сплошная черная линия • (L=30.5мкм);
- приближении Мольер • ____ сплошная зеленая ЛИНИЯ (L=30.5мкм).

Разрешение детектирующей системы 30мкрад.

^{4.} Mazzolari A. et al. Steering of a Sub-GeV Electron Beam through Planar Channeling Enhanced by Rechanneling // Phys. Rev. Lett. 2014. V. 112. P. 135503. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.135503 11



Рис.8. Угловое распределение пучка электронов с энергией 855 МэВ в (111) плоскостном канале кремния. На рисунке обозначены: эксперимент [4] кружками; результаты компьютерного моделирования в приближении Хартри-Фока с углом отклонения 910 мкрад:

- 1. синяя линия (L=27мкм);
- 2. красная линия (L=30.5мкм);
- 3. коричневая линия (L=33.5мкм);
- 4. зеленая линия (L=36.5мкм);

И с углом отклонения 1098 мкрад оранжевая линия (L=27мкм).

Разрешение детектирующей системы 30мкрад.

Литература

- 1. В. П. Кощеев, Д. А. Моргун, Т. А. Панина, Ю. Н. Штанов. Компьютерное моделирование стохастической динамики эффекта каналирования Сургут : ООО "Печатный мир", 2017. 170 с. (25 лет СурГУ). ISBN 978-5-6040248-5-0. EDN YQWUHJ. https://elibrary.ru/item.asp?id=36608128
- 2. Clementi E., Roetti C. // Atomic Data Nucl. Data Tables. 1974. V. 14. № 3. P. 177. https://doi.org/10.1016/S0092-640X(74)80016-1
- Mazzolari A. et al. Steering of a Sub-GeV Electron Beam through Planar Channeling Enhanced by Rechanneling // Phys. Rev. Lett. 2014.
 V. 112. P. 135503. DOI: <u>https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.135503</u>

Дополнительные материалы к статье размещены в http://wwwinfo.jinr.ru/programs/jinrlib/tropics/index.html





Спасибо за внимание!

Для связи

Кощеев Владимир Петрович E-mail: <u>koshcheev1@yandex.ru</u> тел.: +7985-476-16-19 <u>elibrary</u> Штанов Юрий Николаевич E-mail: <u>yuran1987@mail.ru</u> тел.:+7922-417-40-22 <u>elibrary</u>